

[1]王小林,郭波,程志君.测量导致设备性能退化条件下的剩余寿命建模分析[J].弹箭与制导学报,2011,4:180-183.

WANG Xiaolin, GUO Bo, CHENG ZhiJun. Modeling Analysis for Residual Life of Product Whose Performance Degradation Caused by Measurement[J]., 2011, 4: 180-183.

[点击复制](#)

测量导致设备性能退化条件下的剩余寿命建模分析

《弹箭与制导学报》 [ISSN:1673-9728/CN:61-1234/TJ] 期数: 2011年第4期 页码: 180-183 栏目: 相关技术 出版日期: 2011-08-25

Title: Modeling Analysis for Residual Life of Product Whose Performance Degradation Caused by Measurement

作者: [王小林](#); [郭波](#); [程志君](#)

Author(s): [WANG Xiaolin](#); [GUO Bo](#); [CHENG ZhiJun](#)

关键词: -

Keywords: -

分类号: -

DOI: -

文献标识码: A

摘要: -

Abstract: -

参考文献/REFERENCES

-

备注/Memo: -

更新日期/Last Update: 2011-08-20

[导航/NAVIGATE](#)

[本期目录/Table of Contents](#)

[下一篇/Next Article](#)

[上一篇/Previous Article](#)

[工具/TOOLS](#)

[引用本文的文章/References](#)

[下载 PDF/Download PDF\(469KB\)](#)

[立即打印本文/Print Now](#)

[统计/STATISTICS](#)

[摘要浏览/Viewed](#)

[全文下载/Downloads](#) 185

[评论/Comments](#) 88

[RSS](#) [XML](#)